EUROPEAN PATENT OFFICE

Patent Abstracts of Japan

PUBLICATION NUMBER

10190497

PUBLICATION DATE

21-07-98

APPLICATION DATE

27-12-96

APPLICATION NUMBER

08349575

APPLICANT: FUJITSU LTD;

INVENTOR: ASANO MASAHIKO;

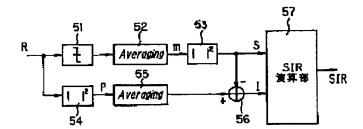
INT.CL.

H04B 1/10 H04B 17/00 H04J 13/00 //

H04L 27/18

TITLE

SIR MEASURING DEVICE



ABSTRACT: PROBLEM TO BE SOLVED: To measure and SIR(selective information retrieval) with high accuracy with a simple structure and operation.

> SOLUTION: An SIR measuring method measures an S/N ratio which is a ratio of expected wave power to noise power or an S/I ratio which is a ratio of expected wave power to interference wave power. In such cases, a signal point changing part 51 takes an absolute value of an I component (common mode component) and a Q component (rectangular component) of a receiving signal, converts the receiving signal into a signal of the 1st quadrant of an I-Q rectangular coordinate system and calculates a 1st mean power (expected wave power) S by squaring a mean value of the converted signal. A receiving power operating part 54 operates the mean value of a squared receiving signal, calculates the mean value of receiving power and calculates noise power or interference wave power I by subtracting the power S from the receiving power. An SIR operating part 57 operates an S/N ratio or an S/I ratio from the power S and noise power or the power I and outputs it.

COPYRIGHT: (C)1998,JPO

THIS PAGE BLANK (USPTO)

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平10-190497

(43)公開日 平成10年(1998)7月21日

(51) Int.Cl. ⁸	識別記号	FΙ				
H04B 1/10		H04B 1	1/10	2	Z	
17/00		17	17/00		ζ	
H04J 13/00		H04L 27	04L 27/18		A	
# H O 4 L 27/18		H 0 4 J 13	4 J 13/00		Α	
		審査請求	未請求	繭求項の数 9	OL	(全 12 頁)
(21)出願番号	特顧平8-349575	(71) 出願人	0000052 富士通校			
(22) 出願日	平成8年(1996)12月27日			東川崎市中原区 」	二小田中	44丁目1番
		(72)発明者	-			
		(72)発明者	長谷 系神奈川県	長谷 和男 神奈川県川崎市中原区上小田中4丁目1番 1号 富士通株式会社内		
		(74)代理人	弁理士	斉藤 千幹		
						最終頁に続く

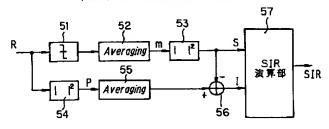
(54) 【発明の名称】 SIR測定装置

(57)【要約】

【課題】 簡単な構成及び演算でSIRを精度良く測定できるようにする。

【解決手段】 希望波電力と雑音電力の比であるS/N 比または希望波電力と干渉波電力の比であるS/I比を 測定するSIR測定方法において、信号点位置変更部5 1は受信信号のI成分(同相成分)及びQ成分(直交成分)の絶対値をとって該受信信号をI-Q直交座標系の第1象限の信号に変換し、該変換された信号の平均値を 二乗して第1の平均電力(希望波電力)Sを求め、受信電力の平均値を求め、受信電力より希望波電力Sを減算して発育の平均値を求め、SIR演算部57は希望波電力Sと雑音電力あるいは干渉波電力 IよりS/N比あるいはS/I比を演算して出力する

本発明の第1のSJR測定装置の構成



【特許請求の範囲】

【請求項1】 希望波電力と雑音電力の比であるS/N 比または希望波電力と干渉波電力の比であるS/I比を 測定するSIR測定装置において、

I成分(同相成分)及びQ成分(直交成分)を含む受信信号をI-Q直交座標系の第1象限の信号に変換し、該変換された信号の平均値を二乗して第1の平均電力を演算する手段、

受信信号の二乗の平均値を演算して第2の平均電力を演算する手段。

前記第2の平均電力より第1の平均電力を減算して雑音。 電力あるいは干渉波電力を演算する手段、

前記第1の平均電力を希望波電力とし、該希望波電力と 前記雑音電力あるいは干渉波電力よりS/N比あるいは S. I比を演算して出力する手段を有することを特徴と するSIR測定装置。

【請求項2】 前記第1の平均電力を演算する手段は、 受信信号の1成分及びQ成分の絶対値を演算して受信信 号を1-Q直交座標系の第1象限の信号に変換すること を特徴とする請求項1記載のS1R測定装置。

【請求項3】 前記雑音電力あるいは干渉波電力に応じて第1、第2の平均電力を算出するための平均時間を可変制御する手段を有することを特徴とする請求項1記載のSIR測定装置。

【請求項4】 前記S/N比あるいはS/I比をSIRと表現するとき、SIR/(SIR+1)を演算して補正係数を求め、該補正係数をSIRに乗算して真のSIRとして出力する手段を有することを特徴とする請求項1または請求項3記載のSIR測定装置。

【請求項5】 前記S/N比あるいはS/1比を用いて 無線装置の送信電力を制御することを特徴とする請求項 1記載のSIR測定装置。

【請求項6】 希望波電力と雑音電力の比であるS/N 比または希望波電力と干渉波電力の比であるS/I比を 測定するSIR測定装置において、

I成分(同相成分)及びQ成分(直交成分)よりなる受信信号の所属する I - Q直交座標系の象限を判定する手段、

受信信号が属する象限に応じた角度の位相回転を該受信信号に施して受信信号を1-Q直交座標系の第1象限の信号に変換し、該変換された信号の平均値を二乗して第1の平均電力を演算する手段、

受信信号の二乗の平均値を演算して第2の平均電力を演算する手段、

前記第2の平均電力より第1の平均電力を減算して雑音電力あるいは干渉波電力を演算する手段、

前記第1の平均電力を希望波電力とし、該希望波電力と 前記雑音電力あるいは干渉波電力よりS/N比あるいは S/I比を演算して出力する手段を有することを特徴と するSIR測定装置。 【請求項7】 前記雑音電力あるいは干渉波電力に応じて第1、第2の平均電力を算出するための平均時間を可変制御する手段を有することを特徴とする請求項6記載のS1R測定装置。

【請求項8】 前記S N比あるいはS/I比をSIRと表現するとき、SIR/(SIR+1)を演算して補正係数を求め、該補正係数をSIRに乗算して真のSIRとして出力する手段を有することを特徴とする請求項6または請求項7記載のSIR測定装置。

【請求項9】 前記S/N比あるいはS/1比を用いて無線装置の送信電力を制御することを特徴とする請求項6記載のSIR測定装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明はSIR測定装置に係わり、特に、希望波電力と雑音電力の比であるS/N比または希望波電力と干渉波電力の比であるS/I比を測定するSIR測定装置に関する。

[0002]

【従来の技術】無線通信では、通信品質の制御や監視などのために、受信機において受信信号の信号対雑音電力比S/N、あるいは信号対干渉電力比S/1を測定する必要がある。特に、次世代の通信方式として検討されている符号分割多元接続(CDMA:Code Division Multiple Access))方式を用いたシステムでは、干渉電力がシステムの容量を決定する特徴があるために、S/Iを一定に保つ閉ループ送信電力技術が用いられる。かかる送信電力制御を行うためには、S/N比あるいはS/I比を測定することが必須となる。

【0003】図16は送信電力制御の必要性を説明する ための説明図であり、1は基地局(BS)、 $2_1 \sim 2_1$ は 移動局(MS₁〜MSn)であり、CDMA方式により通 信が行われる。CDMA方式はスペクトラム拡散通信方 式を用いた多元接続方法であり、基地局1は複数のチャ ネルあるいはユーザの伝送情報をそれぞれ別の符号(P N系列)で拡散変調し、各拡散変調信号を多重して伝送 する。各移動局2,~2nはそれぞれ通信時に割り当てら れた符号例えば(PN系列)を用いて受信符号多重信号 に逆拡散を施して自局宛の伝送情報を復調すると共に、 送信情報をPN系列で拡散変調して基地局1に送る。C DMA方式による移動無線において、各移動局21~2n からの信号は時間的に重なって基地局1に到達する。各 移動局 2,~ 2nから基地局 1 に到達する信号強度(電力) は、距離、伝送路の通信環境、送信電力の違いにより異 なる。ある移動局に着目すると他の移動局から出力され る信号は干渉波となり、他の移動局からの信号強度が大 きいと通信が不可能になる。このため、所定の移動局2 1~2nから基地局1に到達する信号電力と熱雑音を含め た干渉波の電力の比であるS/1比を一定にする必要が ある。このために送信電力制御が必要になる。

【0004】図17は閉ループ方式による送信電力制御の処理フローである。基地局BSは移動局MSi(i=1、2・・・n)からの受信信号電力と干渉波電力との比であるS | 比を測定し(ステップ111)、測定したS/I比を下り信号で移動局MSiに通知する(ステップ112)。移動局MSiは基地局BSよりS/I比の通知があったかチェックし(ステップ121)、通知されたS/I比に基づいて送信電力を決定し、該送信電力で信号を送信する(ステップ122)。

【0005】図18はS/I比(SIR:Signal Inter ference Ratio)を測定する従来のSIR測定装置の受 信機における配設位置説明図であり、3は受信機、4は SIR測定装置である。尚、送信機は、直列データを1 ビットづつ交互に振り分けて同相成分(I 成分: In-Pha se compornent)データと直交成分(Q成分:Quadrature compornent)の2系列に分け、各2系列のデータにPN 系列を乗算して拡散変調し、得られた「成分及びQ成分 の拡散変調信号にQPSK直交変調を施して送信してい るものとする。受信機3において3aはアンテナ、3b は必要周波数帯域のみを通過する広帯域のバンドバスフ ィルタ、3cは直交復調器(QDET)であり拡散変調 信号 V_1 , V_a を復調するもの、 $3d_1$, $3d_4$ は逆拡散回 路であり、1成分及びQ成分の拡散変調信号V_I, V₀を 入力され I 成分及びQ成分のデータ D_I , D_Q を出力する もの、3eはデータ復調部であり、伝送による位相回転 分データD₁,D₃に逆方向回転処理を施し、回転処理結 果のレベルを判定して再生データを出力するものであ る。

【OOO6】逆拡散回路 $3d_I$, $3d_Q$ において、 5_I , 5_Q は送信側と同一のPN系列 C_I , C_Q を拡散変調信号 V_I , V_Q に乗算する乗算器、 6_I , 6_Q は乗算器出力信号 を 1 シンボル期間積分して積分結果、すなわち、I 成分 及びQ成分のデータ D_I , D_Q を順次出力する積分器である。I 成分及びQ成分の拡散変調信号 V_I , V_Q はI. J Q複素平面上で表すと図1 9 に示すようになり、その合成ベクトルVがI,J Q複素平面における拡散変調信号 のベクトルとなる。

【0007】図20はSIR測定装置4の構成図であり、3dは逆拡散回路(図18の逆拡散回路3d₁.3d₉に相当)である。4aは逆拡散前の拡散変調信号の電力Pを次式

 $P = V_1^2 + V_0^2$

により演算する電力演算部、4bはNシンボル分の電力の平均値を演算する平均値演算部、4cは拡散率をPGとするとき、平均電力を1/PGして干渉波電力Iを演算する干渉波電力算出部、4dは逆拡散後の希望波電力Pdを次式

 $P d = D_T^2 + D_0^2$

により演算する希望波電力演算部、4 e は希望波電力の Nシンボル分の平均値Sを演算する平均値演算部、4 f は希望波電力Sと干渉波電力 | より次式 SIR = S I によりSIRを演算するSIR演算部である。

【0008】スペクトラム拡散通信方式において、送信 機の拡散回路はデジタル信号にPN系列(±1のレベル 値をランダムにとる矩形波)を乗算して拡散変調する。 PN系列の変化速度(矩形波時間幅T_c)は、それによ って変調を受けるシンボル切替速度(データの1ビット 区間幅下) に比べはるかに早い速度で切り替わるように 設定されている。すなわちT≫T♂となる。このTの時 間幅をビット区間 (bitduration)、Tcの時間幅をチッ プ区間(chip duration)という。TとT。との比すなわち T/Tcが拡散率あるいは拡散比 (spreading ratio)でP Gで表現する。拡散変調により、希望信号の帯域(=2 /T)は拡散されて2/Tcとなる。すなわち、帯域がP G倍に拡散される。この結果、受信機には図21に示す ように拡散変調により帯域がPG倍された希望信号Sdと 干渉信号Siが入力される。電力演算部4aは希望信号 Sdと干渉信号Siの合成信号の電力を演算し、干渉波 電力算出部4cは平均電力を1/PGして希望信号と同一帯 域幅の干渉波電力I(図21の右上がりハッチング部) を算出する。一方、希望波電力演算部4 d 及び平均値演 算部4 e は逆拡散後の希望波電力の平均値Sを演算し、 SIR演算部4fはS/Iの演算によりSIRを演算し て出力する。

【0009】図22は従来の別のSIR測定装置の構成 図であり、3は受信機、5はSIR測定装置である。受 信機3は図18の受信機と同一構成を有し、同一部分に は同一符号を付している。SIR測定装置5において5 aは信号点位置変更部であり、図23(a)に示すよう にI-jQ複素平面における受信信号点D(I成分はD T、Q成分はDo)を第1象限に縮退するものである。具 体的には、信号点位置変更部5aは受信信号DのI成分 (同相成分) D_T及びQ成分(直交成分) D_aの絶対値を とって該受信信号を I.jQ複素平面の第1象限信号に 変換する。5bはNシンボル分の受信信号の平均値mを 演算する平均値演算部、5cは平均値mの1,Q軸成分 を二乗して加算することによりm²(希望信号の電力 S)を演算する希望波電力演算部である。5 dはパイロ ットシンボルの理想信号点位置ベクトルを出力する理想 位置ベクトル出力部(PILOT)であり、データフレ ームに内挿されたパイロットシンボルを検出し、図23 (b) に示すようにパイロットシンボルの理想信号点 (既知)に応じた I、Q軸成分(ベクトルD_{IP})を出力 するものである。5eは実際のパイロットシンボルの位 置ベクトル Dar とパイロットシンボルの理想点位置ベク トルDTPの誤差ベクトルDERRを演算する誤差ベクトル 演算部、5 f は誤差ベクトルの各軸成分の二乗を演算し て受信電力の分散σ²(誤差ベクトルの電力)を演算す る誤差電力演算部、5gは誤差電力の平均値を演算して

干渉波電力 I を出力する平均値演算部、5 h は希望波電力 S と干渉波電力 I より次式

 $SIR = S \cdot I$

によりSIRを演算するSIR演算部である。

【0010】希望信号及び干渉波を含む入力信号をxi ($i=1,2,\cdots N$)とするとき、入力信号の平均値mは次式 $m=(1/N)\cdot\Sigma xi$ ($i=1,2,\cdots N$) で表現され、平均値mを二乗したものが希望波電力となる。一方、入力信号と平均値の差を二乗したものの平均値 σ^2 は干渉波電力であり、次式

 $\sigma^{2} = (1/N) \cdot \Sigma (xi-m)^{2} \quad (i=1, 2, \cdots N)$

で表現される。そこで、信号点位置変更部5a、平均値 演算部5b及び希望波電力演算部5cにおいて、入力信 号の平均値mを二乗して希望波電力Sを求める。一方、 理想位置ベクトル出力部5d、誤差ベクトル演算部5 e、誤差電力演算部5f及び平均値演算部5gにおいて 干渉波電力Iを求め、SIR演算部5hにおいてS/I の演算を実行してSIRを出力する。

[0011]

【発明が解決しようとする課題】図20に示すSIR測 定方法では、希望信号Sdと干渉信号Siの合成信号の 平均電力を1/PGして干渉電力 I (図21の右上がりハッ チング部)を算出するため、演算された干渉波電力 I に 希望波電力が含まれ(図21のダブルハッチング部参 照)、測定誤差の原因になる。このためCDMAにおけ る多重チャンネルあるいはユーザ数が少ないと干渉波電 力Iに含まれる希望波電力の割合が大きくなりSIRの 測定誤差が大きくなる問題がある。また、図22に示す SIR測定方法では、受信信号と理想信号のベクトル誤 差を求める必要があるため、パイロット検出、ベクトル 誤差算出演算、ベクトル誤差の二乗演算をシンボル毎に 実行し、その平均演算を行う必要があり、回路構成ある いは演算が複雑になる問題がある。以上から、本発明の 目的は高精度でかつ簡単な構成及び演算でSIRを測定 できるSIR測定装置を提供することである。

[0012]

【課題を解決するための手段】上記課題は第1の発明によれば、受信信号のI成分(同相成分)及びQ成分(直交成分)の絶対値をとって該受信信号をI-Q直交座標系の第1象限の信号に変換し、該変換された信号の平均値を二乗して第1の平均電力を求める手段、受信信号の二乗の平均値を演算して第2の平均電力を求める手段、前記第2の平均電力より第1の平均電力を減算して雑音電力あるいは干渉波電力とより第1の平均電力と前記雑音電力あるいは干渉波電力とし、該希望波電力と前記雑音電力あるいは干渉波電力よりS/N比あるいはS/I比を演算して出力する手段を備えたSIR測定装置により達成される。

【0013】上記課題は第2の発明によれば、1成分

(同相成分)及びQ成分(直交成分)よりなる受信信号の所属する I - Q直交座標系の象限を判定する手段、受信信号が属する象限に応じた角度の位相回転を該受信信号に施して受信信号を 1 - Q直交座標系の第1象限の信号に変換し、該変換された信号の平均値を二乗して第1の平均電力を求める手段、前記第2の平均電力を求める手段、前記第2の平均電力を減算して雑音電力あるいは干渉波電力を求める手段、前記第1の平均電力を希望波電力とし、該希望波電力と前記雑音電力あるいは干渉波電力よりS/N比あるいはS/I比を演算して出力する手段を備えたSIR測定装置により達成される。

【0014】以上のSIR測定装置によれば、従来のよ うにパイロットシンボル検出、ベクトル誤差演算、ベク トル誤差の二乗演算をシンボル毎に実行し、その平均演 算を行う必要がないため、回路構成を簡略化でき、しか も、演算を簡単にすることができる。ところで、第1、 第2の発明のSIR測定装置では、平均時間が長くなる 程(シンボル数が多くなる程)、高精度にSIRを測定 でき、一方、干渉波電力1が大きくなる程、測定誤差が 大きくなる。そこで、干渉波電力が大きくなるにつれて 平均時間を長くする(シンボル数を多くする)手段を設 け、高精度の測定を可能にする。更に、第1、第2の発 明のSIR測定装置では、SIRが小さくなる程測定誤 差が大きくなる。そこで、SIR/(SIR+1)を演 算して補正係数でを求め、該補正係数でをSIRに乗算 して真のS1Rとして出力する手段を設け、高精度の測 定を可能にする。

[0015]

【発明の実施の形態】

(A) 送受信機の構成

図1は本発明のSIR測定装置を備えた送受信機の構成図であり、11は受信部、12は送信部、13はSIR測定装置である。なお、送信側より、直列データを1ビットづつ交互に振り分けて同相成分(I成分:In-Phase compornent)データと直交成分(Q成分:Quadrature compornent)の2系列に分け、各2系列のデータにPN系列を乗算して拡散変調し、得られたI成分及びQ成分の拡散変調信号にQPSK直交変調を施した信号が送られてくるものとする。

【0016】受信部11において、11aはアンテナ、11bは必要周波数帯域のみを通過する広帯域のバンドパスフィルタ、11cはQPSK直交復調器(QDET)であり拡散変調信号 V_I 、 V_Q を復調するもの、11d_I、11d_Qは逆拡散回路であり、I成分及びQ成分の拡散変調信号 V_I 、 V_Q を入力されI成分及びQ成分のデータ R_I 、 R_Q を出力するもの、11eはデータ復調部であり、伝送による位相回転分データ D_I 、 R_Q に逆方向回転処理を施し、回転処理結果のレベルを判定して再生データを出力するものである。逆拡散回路11d $_I$ 、11

 d_0 において、 $2 1_1$, $2 1_0$ は送信側と同一のPN系列 C_I 、 C_0 を拡散変調信号 V_I 、 V_0 に乗算する乗算器、221. 22。は乗算器出力信号を1シンボル期間積分して 積分結果、すなわち、1成分及びQ成分のデータR₁。 Raを順次出力する積分器である。I成分及びQ成分の データR₁, R₀は I , j Q 複素平面上で表すと図 3 に示 すようになり、その合成ベクトルRが1、JQ複素平面 における受信データの信号点位置ベクトルとなる。

【0017】送信部12において、12aは送信データ を1ビットづつ交互に振り分けて「成分データD₁とQ 成分データDoの2系列に変換する直列/並列変換器(S /P変換器)、1 2 b₁、1 2 b₉は拡散回路であり、P N系列C₁′, C₀′を発生するPN系列発生部(図示せ ず)と、1成分データDェとQ成分データD。にそれぞれ にPN系列Cr´, Co´を乗算する乗算器MLr, ML。 を有している。12 c は送信電力制御用のアッテネータ 部であり、乗算器12c1・12c0を備え、受信信号の SIR値に応じた送信電力制御係数pをI、Q成分の拡 散変調信号に乗算して送信電力を制御する。尚、アッテ ネータは後述する直交変調器12dの後段に設けること もできる。12dはアッテネータ出力をQPSK直交変 調する直交変調器(QMOD)、12eは直交変調器出 力を増幅する電力増幅器、12fはアンテナである。

【0018】図3は直交復調器11cの構成図であり、 11c-1は所定周波数の搬送波cosω」tを出力する搬送波発 生部、11c-2は搬送波の位相を90θ移相してーsinω_lt を出力する90Φ移相器、11c-3は入力信号にcosω₁tを 乗算して拡散変調信号の I 成分 V_I を出力する乗算部、1 1c-4は入力信号にーsinω」tを乗算して拡散変調信号の Q成分Voを出力する乗算部である。図4は直交変調器 12dの構成図であり、12d-1は所定周波数の搬送波cos ω₂tを出力する搬送波発生部、12d-2は搬送波の位相を 900移相して-sinω2tを出力する900移相器、12d-3 は入力信号(拡散変調信号の I 成分) にcosω2tを乗算す る乗算部、12d-4は入力信号(拡散変調信号のQ成分)に -sinω2tを乗算する乗算部、12d-5は各乗算器出力を合 成して電力増幅器12eに入力する合成部である。

【0019】図5はデータ復調部11eの構成図、図6 はデータ復調部の動作説明図である。図5において、11 e-1はデータフレームに内挿されているバイロットシン ボルを検出し、理想パイロットシンボル位置から実際の パイロットシンボル位置までの回転角度θを演算する回

 $m = (1/N) \cdot \Sigma_{N}i \quad (i = 1, 2, \cdots N)$ (2)

で表現され、平均値加を二乗したものが希望波電力Sと なる。一方、入力信号と平均値の差を二乗したものの平

 $\sigma^2 = (1/N) \cdot \Sigma (xi-m)^2 \quad (i=1, 2, \cdots N)$ (3)

で表現される。(3)式を変形すると、

 $\sigma^{z} = (1/N) \cdot \Sigma x i^{z} - (2m/N) \cdot \Sigma x i + (1/N) \cdot \Sigma m^{z}$ = $(1/N) \cdot \Sigma \times i^2 - 2 m^2 + m^2$ = { (1/N). $\cdot \Sigma \times i^2$ } - m^2 (4)

転角度演算部、11e-2は逆拡散回路11 dェ, 11 doか ら出力されるデータRェ、RoをI,Q成分とする信号点 位置ベクトルに-#の回転演算を施す回転演算部、11e-3.11e-4は回転演算処理を施された $R_{
m I}$ 、 $R_{
m Q}$ と設定 レベルを比較して"1","0"を判定する判定回路、 11e-5はI、Q成分データを直列に変換するP/S変換 部である。データフレームに内挿されているパイロット シンボルを検出し、その信号点位置ベクトルPACT(図 6参照)がわかればパイロットシンボルの理想信号点位 置ベクトルPTDLが既知であるから、伝送によるシンボ ルの位相回転角度θが求まる。そこで、回転角度演算部 11e-1はパイロットシンボルを検出してその位相回転角 度θを演算し、回転演算部11e-2は各シンボルに回転角 度-θ分の回転処理を施して元に戻し、判定部11e-3、1 1e-4は回転演算処理を施されたデータ R_1 ′、 R_0 ′の" **1"、"()"を判定する。これにより、精度の高いデー** 夕復調が可能になる。

【0020】(B) SIR測定装置の第1の実施例 図7は本発明のSIR測定装置の第1の実施例構成図で ある。図中、51は信号点位置変更部であり、図8に示 **すようにI-jQ複素平面における受信信号点の位置べ** クトルR(I成分はR_I、Q成分はR_a)を第1象限に縮 退するものである。具体的には、信号点位置変更部51 は受信信号点の位置ベクトルRのI成分(同相成分)R 1及びQ成分(直交成分)Rgの絶対値をとって該位置べ クトルを1-jQ複素平面の第1象限信号に変換する。 52はNシンボル分の受信信号点位置ベクトルの平均値 mを演算する平均値演算部、53は平均値mの1,Q軸 成分を二乗して加算することによりm²(希望信号の電 カS)を演算する希望波電力演算部である。54は受信 信号点の位置ベクトルRのI成分RI、Q成分RQを二乗 して加算することにより、すなわち次式

 $P = R_1^2 + R_0^2$

を演算することにより、受信電力Pを計算する受信電力 算出部である。55は受信電力の平均値を演算する平均 値演算部、56は受信電力の平均値からm²(希望波電 カS)を減算して干渉波電力 I を出力する減算器、57 は希望波電力Sと干渉波電力Iより次式

SIR = S/I (1)

によりSIRを演算するSIR演算部である。

【0021】希望信号及び干渉波を含む入力信号を×i (i=1,2,···N)とするとき、入力信号の平均値mは次式

均値 (分散) σ²は干渉波電力 1 であり、次式

となる。

【0022】そこで、受信電力算出部54及び平均値演 算部55は(4)式の右辺第1項のを演算を実行し、滅算 器56は平均値演算部55の出力よりm2(希望波電力 S)を減算して干渉波電力Iを演算し、SIR演算部5 7は(1)式の演算を実行してSIRを出力する。第1実 施例によれば、Nシンボルに1回減算を行うだけで良 く、従来方法のようにパイロット検出、ベクトル誤差演 算、ベクトル誤差の二乗演算をシンボル毎に実行し、そ の平均演算を行う必要がないため、回路構成を簡略化で き、しかも、演算を簡単にすることができる。

【0023】(C)SIR測定装置の第2の実施例

 $(\pi/2) \cdot k \leq \phi < (\pi/2) \cdot (k+1)$, kは整数

を満足するkを求め、k・(π/2)時計方向に位置べ クトルRを回転して位置ベクトルを第1 象限に変換す る。尚、(5)式を満足する*ゆ*は次式

 $k = \phi \mod (\pi \times 2)$ (6) により表現される。

【0024】位置ベクトル日が第1象限に存在する場合 にはk=0、第2象限に存在する場合にはk=1、第3 象限に所属する場合にはk=2、第4象限に所属する場 合にはk=3となり、それぞれ0、 $\pi/2$, π , $3\pi/$ 2時計方向に位置ベクトルRを回転して位置ベクトルを 第1象限に変換する。図9において61は信号点位置変 更部であり、61 aは位置ベクトルRの角度φを求める 角度算出部、61 bは(6)式により kを演算する演算 部、61cは位置ベクトルRを時計方向にk・(π/ 2)回転する回転演算部である。52は信号点位置変更 部61において第1象限に変換されたNシンボル分の位 置ベクトルの平均値皿を演算する平均値演算部、53は 平均値mのI、Q軸成分を二乗して加算することにより m² (希望波電力S)を演算する希望波電力演算部であ る。54は受信信号点の位置ベクトルRのI成分R_I、 Q成分R。を二乗して加算することにより受信電力Pを 計算する受信電力算出部である。55は受信電力Pの平 均値を演算する平均値演算部、56は(4)式に従って受 信電力の平均値からm² (希望波電力S)を減算して干 |渉波電力Iを出力する減算器、57は希望波電力Sと干 渉波電力 I より(1)式により S I R を演算する S I R 演 算部である。

【0025】第2実施例によれば、第1実施例と同様に Nシンボルに1回減算を行うだけで良く、従来方法のよ うにバイロット検出、ベクトル誤差演算、ベクトル誤差 の二乗演算をシンボル毎に実行し、その平均演算を行う 必要がないため、回路構成を簡略化でき、しかも、演算 を簡単にすることができる。

【0026】(D)本発明のSIR測定精度の検討 図11は本発明によるスタティック環境下(熱雑音だけ の環境下)でのSIR測定補度を示す特性図であり、横 軸に受信SIR値、縦軸に測定されたSIR値をとって

図9は本発明のS1R測定装置の第2の実施例構成図で あり、図7の第1実施例と同一部分には同一符号を付し ている。第2実施例において、第1実施例と異なる点は 信号点位置変更部の構成である。第1実施例では、受信 信号点の位置ベクトルRのI成分(同相成分)及びQ成 分(直交成分)の絶対値をとって該位置ベクトルを I-JQ複素平面の第1象限信号に変換するが、第2実施例 では、受信信号点の位置ベクトルRが所属するi-jQ 複素平面の象限を判定し、該所属象限に応じた角度の位 相回転を位置ベクトルRに施してI-JQ複素平面の第 1象限に変換する。すなわち、図10を参照すると位置 ベクトルRの角度すを求め、次式

(5)

おり、理想的には受信SIR値=測定SIR値である。 エラーバーERBは測定した平均値からの標準偏差(d B)であり、短い程測定のバラツキが小さい。Aは測定 シンボル数が4シンボル、Bは測定シンボル数が40シ ンボルの場合の特性、Cは理想特性である。この特性図 より、(1) シンボル数が多くなる程(平均時間が長くな る程)、高精度にSIRを測定できることがわかる。ま た、(2) 受信SIRが小さくなる程、すなわち、干渉波 電力工が大きくなる程、測定誤差が大きくなる。図12 は受信SIR=5dBの場合の、スタティックチャネルで の測定SIR値の確率密度分布関数である。この確率密 度分布から測定シンボル数を増やすことにより、測定精 度が高くなることがわかる。

【0027】(E)本発明の第1の変形例

前述のように、図11、図12より電力の平均値演算に 使用するシンボル数が多くなる程(平均時間が長くなる 程)、高精度にSIRを測定でき、また、受信SIRが 小さくなる程、すなわち、干渉波電力Iが大きくなる 程、測定誤差が大きくなる。送信電力の高速制御を行う ためには、SIR測定における平均時間を短くする必要 がある。そこで、平均時間を短くしておき(SIR測定 に使用するシンボル数を少なくしておき)、短時間でS IRを測定すると共に干渉波電力Iを監視し、干渉波電 力が大きくなるにつれて平均時間を長くし(SIR測定 に使用するシンボル数を多くし)、測定精度を維持す る。

【0028】図13は以上を考慮した第1実施例(図 7)の変形例であり、第1実施例と同一部分には同一符 号を付している。第1実施例と異なる点は、干渉波電力 I を監視し、干渉波電力 I の大きさに基づいてS I R 測 定に使用するシンボル数N(平均時間Tm)を可変制御 する平均時間決定部58を設けた点である。平均時間決 定部58は、干渉波電力 I を監視し、干渉波電力が大き くなるにつれて平均値演算部52,55における平均時 間を長くし(SIR測定に使用するシンボル数を多く し)、SIRの測定精度を維持する。

【0029】図14は第2実施例(図9)の変形例であ

り、第2実施例と同一部分には同一符号を付している。 第2実施例と異なる点は、干渉波電力 I を監視し、干渉 波電力 I の大きさに基づいてSIR測定に使用するシン ボル数 N (平均時間 T m)を可変制御する平均時間決定 部62を設けた点である。平均時間決定部62は、干渉 波電力 I を監視し、干渉波電力が小さくなるにつれて平 均値演算部52、55における平均時間を長くし(SI R測定に使用するシンボル数を多くし)、SIRの測定 精度を維持する。

【0030】(F)本発明の第2の変形例

図11より明らかなようにシンボル数に関係なく受信SIRが小さくなる程、すなわち、干渉波電力Iが大きくなる程、SIRの測定誤差が大きくなる。そこで、SIR/(SIR+1)を演算して補正係数でを求め、該補正係数でをSIRに乗算して真のSIRとすることにより高精度の測定を可能にする。図15は以上を考慮したSIR補正部の構成図であり、57は第1実施例、第2実施例及び第1変形例におけるSIR演算部である。71はSIR補正部であり、71aは次式

c = SIR / (SIR + 1) (7)

によりSIR補正係数 c を算出する補正係数算出部、7 1 b は次式

 $SIR' = c \cdot SIR$ (8)

により、SIRを補正して真のSIR/を出力する補正 部である。このようにすれば、シンボル数に関係なく正 しいSIR値を測定出力することができる。

【0031】以上では、希望波電力と干渉波電力の比であるS/I比をSIRとして測定した場合について主に説明したが、希望波電力と雑音電力の比であるS/N比をSIRとして測定する場合にも本発明を適用することができる。また、以上では、本発明を拡散変調による無線通信におけるSIR測定について説明したが、拡散変調によらない無線通信においても本発明を適用することができる。以上、本発明を実施例により説明したが、本発明は請求の範囲に記載した本発明の主旨に従い種々の変形が可能であり、本発明はこれらを排除するものではない。

[0032]

【発明の効果】以上本発明によれば、受信信号のI成分(同相成分)及びQ成分(直交成分)の絶対値をとって該受信信号を1-Q直交座標系の第1象限の信号に変換し、該変換された信号の平均値を二乗して第1の平均電力を求め、受信信号の二乗の平均値を演算して第2の平均電力を求め、前記第2の平均電力より第1の平均電力を減算して雑音電力あるいは干渉波電力を求め、前記雑音電力あるいは干渉波電力とし、該希望波電力と前記雑音電力あるいは干渉波電力よりS/N比あるいはS/I比を演算して出力するようにしたから、従来方法(図22)のようにパイロット検出、ベクトル誤差演算、ベクトル誤差の二乗演算をシンボル毎に実行し、その平均演

算を行う必要がないため、回路構成を簡略化でき、また、演算を簡単にでき、しかも、従来方法と同等の測定 構度を実現することができる。

【0033】また、本発明によれば、「成分(同相成 分)及びQ成分(直交成分)よりなる受信信号の所属す るI-Q直交座標系の象限を判定し、受信信号が属する 象限に応じた角度の位相回転を該受信信号に施して受信 信号をI-Q直交座標系の第1象限の信号に変換し、該 変換された信号の平均値を二乗して第1の平均電力を求 め、受信信号の二乗の平均値を演算して第2の平均電力 を求め、前記第2の平均電力より第1の平均電力を減算 して雑音電力あるいは干渉波電力を求め、前記第1の平 均電力を希望波電力とし、該希望波電力と前記雑音電力 あるいは干渉波電力よりS/N比あるいはS/「比を演 算して出力するようにしたから、従来方法(図22)の ようにバイロット検出、ベクトル誤差演算、ベクトル誤 差の二乗演算をシンボル毎に実行し、その平均演算を行 う必要がないため、回路構成を簡略化でき、また、演算 を簡単にでき、しかも、従来方法と同等の測定精度を実 現することができる。

【0034】 また、本発明によれば、雑音電力あるいは干渉波電力に応じて受信電力及び希望波電力の平均値算出に使用するシンボル数(平均時間)を可変制御するように構成したから、SIR値が小さい状態におけるSIR側定時間を短縮することができる。また、本発明によれば、SIR/(SIR+1)を演算して補正係数を求め、該補正係数をSIRに乗算して真のSIRとして出力するように構成したから、SIR値が小さい状態におけるSIR測定精度を向上することができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】SIR測定装置を備えた送受信機の構成図である。

【図2】 受信データの信号点位置ベクトルの説明図である

【図3】直交復調器の構成図である。

【図4】直交変調器の構成図である。

【図5】データ復調部の構成図である。

【図6】データ復調部の動作説明図である。

【図7】本発明の第1のSIR測定装置の構成図である

【図8】位置ベクトルの象限変更方法の説明図である。

【図9】本発明の第2のSIR測定装置の構成図である。

【図10】第2実施例の象限縮退方法の説明図である。

【図11】スタティック環境下でのSIRの測定精度特性図である。

【図12】スタティック環境下での測定SIRの確率密度分布関数説明図である。

【図13】干渉波電力工に基づいてSIR測定の平均時間を可変制御する第1実施例の変形例である。

【図14】干渉波電力 | に基づいて S | R 測定の平均時間を可変制御する第2実施例の変形例である。

【図15】SIR補正部の構成図である。

【図16】送信電力制御の必要性を示す説明図である。

【図17】閉ループ方式の処理フローである。

【図18】従来のSIR測定装置の配設位置説明図である。

【図19】拡散変調信号のベクトル表現説明図である。。

【図20】従来のSIR測定装置の構成図である。

【図21】従来のSIR測定方式の説明図である。

【図22】従来のSIR測定装置の構成図である。

【図23】従来のSIR測定方式の説明図である。

【符号の説明】

51 · · 信号点位置変更部

52 · 平均值演算部

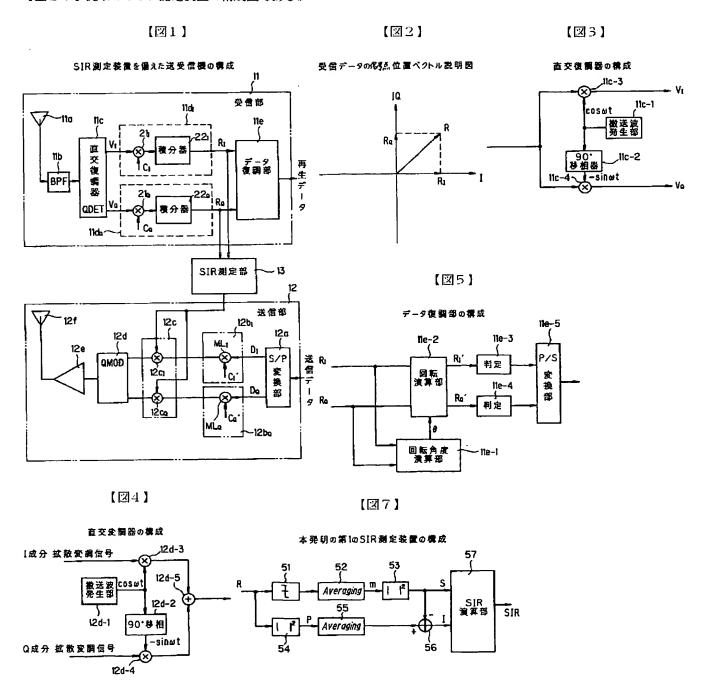
53. 希望波電力演算部

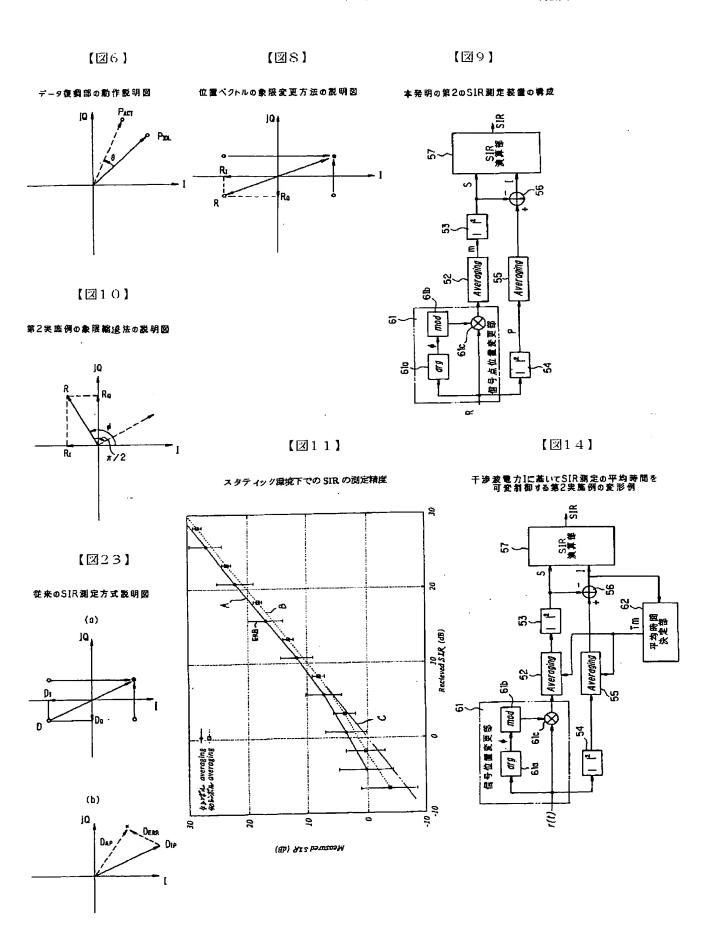
54 · · 受信電力算出部

55.平均値演算部

56・・減算器

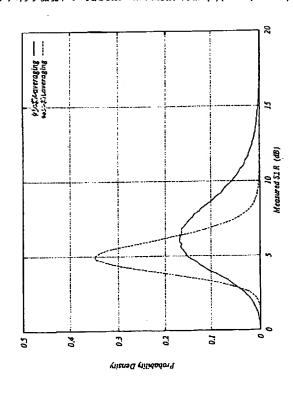
57··SIR演算部





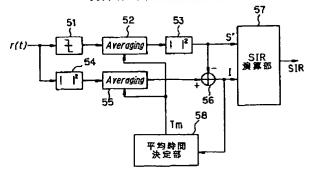
【図12】

スタティック環境下での測定 SIR の確率密度分布関数 $(S/(N+I)=5~\mathrm{dB})$



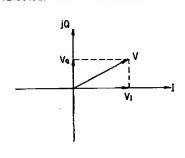
【図13】

干渉波電力Iに基いてSIR測定の平均時間を可変制御する第1実施例の変形例



【図19】

拡散変調信号のベクトル表現説明図

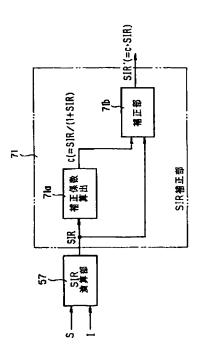


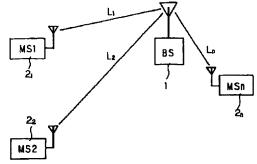
【図15】

【図16】

SIR補正部の構成

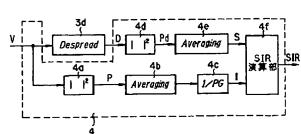
送信電力制御の必要性を示す説明図





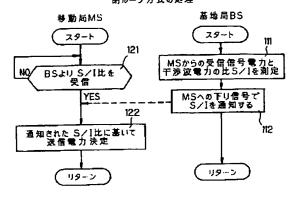
【図20】

従来のSIR測定装置の構成



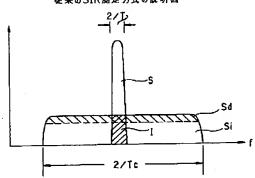
【図17】

閉ループ方式の処理



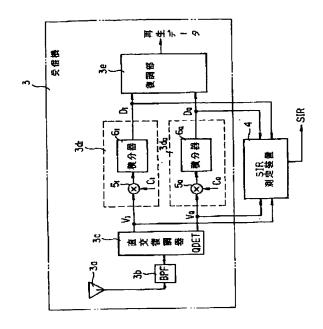
【図21】

從来のSIR測定方式の説明図

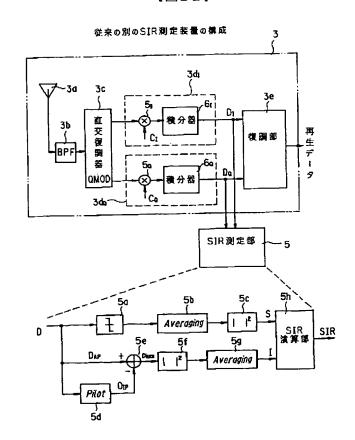


【図18】

従来のSIR測定表置の配設位置説明図



【図22】



フロントページの続き

(72) 発明者 福政 英仲

神奈川県川崎市中原区上小田中4丁目1番 1号 富士通株式会社内 (72) 発明者 浜田 一

神奈川県川崎市中原区上小田中4丁目1番

1号 富士通株式会社内

(72)発明者 浅野 賢彦

神奈川県川崎市中原区上小田中4丁目1番

1号 富士通株式会社内